FIELD EFFECT TRANSISTOR AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY PROVIDED THEREWITH

Patent number:

JP3255669

Publication date:

1991-11-14

Inventor:

FUCHIGAMI HIROYUKI; TSUMURA AKIRA; NOBUTOKI

EIJI; HIZUKA YUJI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

G02F1/136; H01L29/786; H01L51/00; G02F1/13;

H01L29/66; H01L51/00; (IPC1-7): G02F1/136;

H01L29/28; H01L29/784

- european:

Application number: JP19900160629 19900619

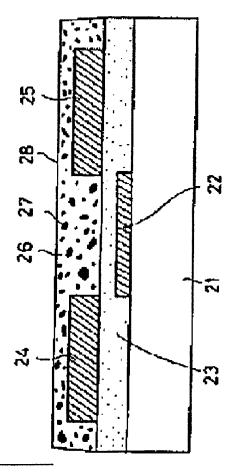
Priority number(s): JP19890211739 19890817; JP19890211740 19890817;

JP19900019464 19900129

Report a data error here

Abstract of JP3255669

PURPOSE:To enable a current which flows between a source and a drain electrode to be much modulated with a gate voltage and enhanced in intensity by a method wherein a region where a channel is formed is formed of a mixed layer composed of two or more types of organic compounds. CONSTITUTION: The channel forming region of an FET is formed of a mixed layer 26 composed of two types of organic compounds 26 and 27. The organic compound 26 is non-doped or doped with a very small amount of impurities, so that there are a few carriers in the organic compound 26, in result a current flowing between a source and a drain is small even if a voltage is applied between the source and the drain when a gate voltage is not applied. When the gate voltage is applied, carriers are supplied to the organic compound 26 from the organic compound 27 doped with impurities much more than the organic compound 26, a large current flows between the gate and drain, that is, a current flowing between the gate and the drain is much modulated by a gate voltage and a large current can be made to flow between the gate and the drain.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

09日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-255669

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)11月14日

29/28 H 01 L G 02 F 1/136

500

6412-5F 9018-2K

9056-5F H 01 L 29/78 3 1 1 **B ※**

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全16頁)

60発明の名称

電界効果トランジスタ及び該電界効果トランジスタを用いた液晶表

示装置

冽 上 20特 顧 平2-160629

顧 平2(1990)6月19日 **29出**

優先権主張

図平 1 (1989) 8 月17日 図日本(JP) 図特願 平1-211739

@発 明 者

宏 幸 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

70発 明者

村 建

顴

増雄

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

创出 願 人

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

何代 理 人 弁理士 大岩 外2名

最終頁に続く

RO

1. 発明の名称

電界効果トランジスタ及び装電界効果トランジ スタを用いた液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

(1) ソース電極、ドレイン電極間のチャネル の電導度を、ゲート電板に印加するゲート電圧に よって制御する電界効果トランジスタにおいて、 的紀チャネルが形成される領域を少なくとも2 種類以上の有機化合物の混合層により形成したこ

ソース電極。ドレイン電極間のチャネル の電導度を、ゲート電極に印加するゲート電圧に よって制御する電界効果トランジスタにおいて、 前記チャネルが形成される領域を少なくとも2 種類以上の有機薄膜の積層膜により形成したこと

とを特徴とする電界効果トランジスタ。

を特徴とする電界効果トランジスタ。

ソース電極、ドレイン電極間のチャネル の電導度を、ゲート電板に印加するゲート電圧に よって制御する電界効果トランジスタにおいて、

前記チャネルが形成される領域を少なくとも2 種類以上の単量体からなるπー共役系プロック共 **重合体により形成したことを特徴とする電界効果** トランジスタ。

ソース電板、ドレイン電板間のチャネル の電帯度を、ゲート電極に印加するゲート電圧に よって制御する電界効果トランジスタを有する駅 動部と、前記電界効果トランジスタの前記ソース 常極又は前記ドレイン常極のいずれか一方に直列 に接続され、前記ゲート電圧の制御による前記電 界効果トランジスタのオン、オフによって駆動さ れる液晶表示部とを備えた液晶表示装置において、

前記電界効果トランジスタが、少なくとも2種 新以上の有機化合物の混合層、又は少なくとも2 種類以上の有機薄膜の積着膜、又は少なくとも2 種類以上の単量体からなるェー共役系プロック共 重合体により形成されたチャネル形成領域を有す ることを特徴とする液晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

特別平3-255669(2)

この発明は、有機半導体を用いた電界効果トランジスタ(以下FETと称する)及び該FETを 駆動素子として用いた液晶表示装置に関する。

(従来の技術)

従来、FETとしては、半導体層にシリコン(Si)やガリウムと素(GaAs)単結晶などの無機半導体を用いたものがよく知られ、実用に供されているが、用いられる材料が高値であるばかりか、業子作製プロセスが大変複雑であり、しかも素子を担み込むことのできる面積はウェハーの大きさで制限されるという問題がある。

例えば、大画面液晶表示素子に用いられるアクティブ駆動案子を作製する場合、SI等のウェハーを用いると、価格面及びウェハー面積からの厳しい制約の為、現在では、波晶表示素子における 駆動案子用のFETには、アモルファスシリコンを用いた審膜トランジスタが使用されることが多い。

しかし、アモルファスシリコンを用いた芽膜トランジスタも、表示素子面積の増大化に伴い、低

他内に電荷を遅ぶキャリアー(担体)が生じるものと説明されており、そのとき電気的中性を保つためにドーパントと呼ばれる対イオンがェー共役系高分子の内に入り、その結果、ドーピングを制御することによって、ェー共役系高分子の電導度を絶縁体領域から金属領域に至る幅広い範囲にわたって任意に変えることが可能になる。

そして、ドーピングが酸化反応のときに関られる高分子はp型、週元反応の場合にはn型となり、これは無機半導体における不純物添加に似ており、このために x 一共役系高分子を半導体材料として用いた種々の半導体素子を作製することが可能になる。

ところで、 x 一共役系高分子を半導体層として用いた F E T としては、例えばジャーナル オブアプライド フィジクス (J. Appl. Phys.) 54巻, \$255~ \$259頁。 1983年に報告されているように、ポリアセチレンを用いたものや、ケミストリーレターズ (Chem. Lett.) 868 頁。 1986年に報告されているように、ポリ (Nーメチルピロール) を用

価格で、しかも多くの案子を一平面上に均一に作 製するのが困難になりつつあるため、最近では有 機半導体を用いてFETを作製しようとする試み がなされており、有機半導体の中でも、ェー共役 系高分子を用いたものが、高分子材料の特徴であ る加工性に優れ、大面積化が容易なことから特に 注目されている(特閒町62-85224号公報 参照)。

ここで、 x - 共役系高分子とは、 化学構造が共 役二度結合や三重結合からなり、 x - 電子軌道の 重なりによって形成される価電子帯と伝導帯及び これらを隔てる禁制帯からなるバンド構造を有し ているものと考えられ、禁制帯幅は材料によって 異なるが、殆どの x - 共役系高分子では 1 ~ 4 e V の範囲にあるため、 x - 共役系高分子はそれ自 身では絶縁体又はそれに近い電導度しか示さない。

しかし、化学的方法。電気化学的方法。物理的方法等によって循電子帯から電子を引き去ったり(酸化)、伝導帯に電子を注入(週元)。すること(以下これらをドーピングという)によって分子

いたものや、アブライド フィジクス レターズ (Appl.Phys.Lett.) 49巻 1210~1212頁, 1986年 に報告されているように、ポリチオフェンを用いたものなどが知られており、第8回に従来のポリアセチレンを用いたFETの断面図を示す。

そして、ソース電極5とドレイン電極6との間に電圧をかけるとボリアセチレン膜4を通してソース電極5とドレイン電極6との間に電流が流れ、このときに絶縁第3によりボリアセチレン膜4の電導度を取り開てられたゲート電極2に電圧を印加すると、電界効果によってボリアセチレン膜4の電導度を変えることができる。

これは、絡緑膜3に近接したポリアセチレン膜4内の空芝層の幅がゲート電極2に印加する電圧によって変化し、実効的な正のキャリアーからなるチャネル斯面積が変化するためと考えられているが、このFETではゲート電圧によって変えることのできるソース・ドレイン間の電流は極めて小さく、実用的に問題が多い。

つぎに、第9図はポリチオフェンを半導体層としたFETの断面図を示し、同図に示すように、基板及びゲート電極兼用のn型Si板7上にゲート絶縁機としての酸化シリコン膜8か形成され、この酸化シリコン膜8上に A u からなるソース電極9及びドレイン電極10が形成され、さらに酸化シリコン膜8上及びソース。ドレイン電極9。10上にポリチオフェン膜11か形成され、Si板7の下面に金属製のオーミック電極12が形成されている。

ここで、ポリチオフェン膜 1 1 は、 2 , 2′ - ジチオフェンをモノマーとした電解重合法により借られる。

また、通常ポリチオフェンを電解重合法によって作製するため、多くのFETを同時に均一に作ることが困難である。

一方、エー共役系高分子を半導体層に適用した FETの他の例として、アプライド フィジクス レターズ (Appl. Phys. Lett.) 58巻。 195頁。19 88年に報告されているように、ポリ (3 - ヘキシルチオフェン) を用いたものが知られており、その構造は第 9 図と同じであるが、ポリ (3 - ヘキシルチオフェン) は種々の済剤に可溶であるものの、そのFET特性は前述したポリチオフェンを用いた場合の特性にはるかに及ばない。

さらに、以上のメー共役系高分子を半導体層に 適用したFETは、ゲート電圧印加時にソース電 低、ドレイン電極間の電流値が増加するエンハン スメント型であるが、これらのFETはすべて、 ゲート電圧印加時のソース・ドレイン電極間の電 流値が小さい。

(発明が解決しようとする課題)

従来の有機半導体を用いたFETの中、ポリア

ところで、第9図に示すポリチオフェンを用いたFETのゲート電圧に対するソース・ドレイン 間電流-ソース・ドレイン間電圧特性は、第10 図に示すようになり、ここで報軸はポリチオフェン族を介してソース・ドレイン電極間に流れる電流、機軸はソース・ドレイン間の電圧である。

第10図に示すように、ソース・ドレイン関電液は、ゲート電極12に印加したゲート電圧が0Vから負になるに従って増加し、またソース・ドレイン関電圧が増加するに従って飽和する現象(ピンチ・オフ)を示しており、典型的なFETの特性を示し、しかも、この特性は非常に安定しており、有機半導体を用いたFET業子としては非常に優れている。

しかしながら、この時のゲート電揺12に印加する電圧によって変調できるソース・ドレイン間電流(ON/OFF比)は、せいぜい2桁ないし3桁(100~1000倍)にとどまり、実用に供するには不十分であり、ON時のソース・ドレイン間電流も小さな値しか得られていない。

セチレンを半導体層に適用したものはその特性が 劣り、実用的な価値は殆ど見いだせず、またポリ (N-メチルピロール)を半導体層に用いたFE Tも、その特性に難点があり実用に供し得ないと いう問題点があった。

一方、ポリチオフェンを半導体として用いたFETも、前述した如く、ON/OFF比がいまだ小さく、ON時のソース・ドレイン間電流も高い値を得るには至っていない。

さらに、 オー共役系高分子を用いた場合、 オー 共役系高分子にドーピングが施されるが、 このよ うにドーピングを施すと半導体層全体の電碍度が 増加し、ゲート電圧を印加しないときのソース電 極とドレイン電極の間を流れる電液(リーク電流) が大きくなり、 結果的にゲート電極に印加する電 圧によるソース電極とドレイン電極の間を流れる 電流の変調傷が小さくなり、 F E T 特性低下を招 くという問題点があった。

従って、ソース電板とドレイン電極の間を流れる電流の変調幅を大きくすることは、FETの特

性を向上させる上での課題であった。

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、ゲート電圧によってソース電極とドレイン電極の間の電流をより大きく変調させることができ、かつソース電極とドレイン電極の間に大きな電液を流すことができるようにすることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に係る電界効果トランジスタは、ソース電極、ドレイン電極間のチャネルの電導度を、ゲート電極に印加するゲート電圧によって制御する電界効果トランジスタにおいて、前記チャネルが形成される領域を少なくとも2種類以上の有機化合物の混合層により形成したことを特徴としている。

また、ソース電極、ドレイン電極関のチャネルの電導度を、ゲート電極に印加するゲート電圧によって制御する電界効果トランジスタにおいて、 前記チャネルが形成される領域を少なくとも2種 類以上の有機薄膜の機振膜により形成することも

ことが効果的である。

(作用)

この発明においては、チャネルが形成される領域を、少なくとも2種類以上の有機化合物の混合層、又は少なくとも2種類以上の単量体があるなる。 まっ共役系プロック共産合体により形成するため、 チャネル内のキャリアー数がゲート電圧に来の1 種類の有機化合物薄膜だけからなるFETに比べ でより大きく変調され、しかも大きなソース・ド レイン間電流が得られる。

また、このような電界効果トランジスタを液品 表示装置の駆動部に用いることによって、従来の 1種類の有機化合物薄膜だけからなる電界効果ト ランジスタを用いる場合に比べ、優れた性能を有 する低価格の液晶表示装置が得られる。

(実施例)

(実施例1)

第1回はこの発明の電界効果トランジスタの実

できる。

さらに、ソース電極。ドレイン電極間のチャネルの電導度を、ゲート電極に印加するゲート電圧によって制御する電界効果トランジスタにおいて、前記チャネルが形成される領域を少なくとも2種類以上の単量体からなるπ一共役系プロック共重合体により形成してもよい。

施例1の斯面図である。

なお、この発明の電界効果トランジスタは、接合形或いは絶縁ゲート形等どのようなものであってもよいが、以下の各実施例では絶縁ゲート形に適用した場合について説明する。

第1図に示すように、基板21上にゲート電極22が形成され、基板21上及びゲート電極22上にゲート絶縁膜23が形成され、このゲート絶縁膜23上にソース電極24及びドレイン電極25が形成され、ゲート絶縁膜23上及びソース・ドレイン電極24、25上に2種類の有機化合物26、27からなる混合層28が形成されている。

ところで、第1図に示すFETに用いられる各 材料には以下のものがある。

即ち、基板 2 1 の材料は絶縁性であればいずれも使用可能であり、具体的にはガラス、アルミナ 焼結体等の各種無機絶縁性材料、及びポリイミド フィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレン フィルム、ポリフェニレンスルフィドフィルム、 ポリパラキシレンフィルム、ポリカーポネート等 の各種絶縁性ブラスチック等或いはこれらの組合 せを用いてもよい。

このとき、ゲート電極22.ソース電極24及びドレイン電極25の形成方法としては特に制限がなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、メッキ法、CVD法、ラングミュア・プロジェット(LB)法、スピンコート法、電解重合法等の

及び高分子絶縁性ラングミュア・プロジェット (LB) 験等が用いられ、勿論これら材料を2種 類以上組合せて用いても良い。

このとき、ゲート施程膜23の作製方法としては特に制限はなく、例えば真空蒸着法。スパッタリング法。CVD法、プラズマ重合法、スピンコート法、ディッピング法、LB法等が使用可能である。

また、 p型シリコン板や n型シリコン板をゲート電低22と話板21として兼用する場合には、ゲート絶縁膜23として、 シリコンの無酸化によって得られる酸化シリコン膜が好適である。

つぎに、有機化合物26の材料としては半導体の特性を示すものであればいずれも使用可能であり、例えばボルフィリン類、金属ボルフィリン類、 タロシアニン類、 メロシアニン類の低分子有機半導体やェー共役系 高分子などのほか、これらを2種以上組合せて用いることもできる。

さらに、有機化合物27の材料としては、金属

方法が使用可能である。

また、ゲート電極22と基板21を1つのp型シリコン板或いはn型シリコン板により兼用してもよく、この場合には、基板21を省略することができ、p型シリコン板やn型シリコン板の体数固有抵抗率は幾らでも良いが、実用上は有機化合物26、27のそれよりも小さいことが好ましい。

さらに、第1図に示すFETの使用目的に応じて、ゲート電極22と基板21をステンレス板。 解板、郵電性高分子等の導電性の板又はフィルム によって兼用することも可能である。

また、有機化合物27として、前述の化合物と 他の格録性の有機化合物とをある所定の比率で混合して用いることも可能である。

そして、FETの特性の観点から、有機化合物 27及び/又は26にドーピング処理が施される 場合があり、このドーピングの方法としては特に 制限はなく、気相や波相等からの化学的ドーピン グ・電気化学的ドーピング、イオン注入等の物理 的ドーピング等を用いることができる。

ところで、FETの特性上、有機化合物26。

27のうち、少なくとも有機化合物26としては オー共役系高分子が特に好ましく、例えばポリピ ロール、ポリ(N-置換ピロール)、ポリ(3-置換ピロール)。 ポリ (3.4-二置換ピロール) 。 ポリチオフェン、ポリ(3-置換チオフェン)。 ポリ (3, 4 - 二 置換チオフェン) 、ポリペンゾ チオフェン。ポリイソチアナフテン。ポリ(チエ ンレンピニレン) 、ポリアニリン、ポリ(N-翼 換アニリン)。ポリ(2~置換アニリン)。ポリ (3~ 置換アニリン), ボリ(2,3-二置換ア ニリン)。 ポリジアセチレン類。ポリアズレン。 ポリピレン、ポリカルパゾール、ポリ(Nー置換 カルパゾール)。 ポリセレノフェン、ポリフラン、 ポリペンソフラン、 ポリフェニレン, ポリ(フェ ニレンピニレン), ポリインドール, ポリピリダ ジン、ポリアセン等、或いはこれら2種類以上の 共重合体及びそれらの両規媒性誘導体が使用可能 である。

さらにFETの特性上、有機化合物26の電導度よりも有機化合物27の電導度を高くする場合

膜を作製できる。

なお、有機化合物 2 6 及び 2 7 からなる混合層 2 8 の厚さに特に制限はないが、特性上 1 0 μ m 以下が好ましい。

以上のようにして構成された第1図のFETは、 従来のソース電極とドレイン電極に挟まれた領域 が1種類の有機化合物だけからなる従来のFET よりもOFF時のソース・ドレイン関電流が小さ くなり、ON時のソース・ドレイン関電流が大き くなる。

即ち、ゲート電極 2 2 に印加した電圧によって、ソース・ドレイン 間電流を大きく変調できるようになり、しかも大きなソース・ドレイン 間電流が得られ、FETの特性が大幅に向上する。その理由は未だ不明な点も多いが、以下のように説明される。

従来の有機半導体を用いたFETにおいて、1 種類の有機化合物の薄膜は、キャリアーの走行する場所としての機能と、キャリアーを供給する場所としての機能の両方の機能を持たせる必要があ が多く、例えばドーピングを施していない、 或いはドーピング量の低い x 一共役系高分子又は上紀低分子有機半導体を有機化合物 2 6 に用い、 この有機化合物 2 6 よりも高度にドーピング処理を施した有機化合物 2 6 とは異なる x 一共役系高分子、又は低分子有機半導体、又は有機化合物 2 6 よりも高い電導度を有する電荷移動錯体等が有機化合物 2 7 の材料に用いられる。

った。

そして、キャリアーを多量に供給させるためには有機化合物薄膜にドーピング処理等の方法が用いられていたが、キャリアーを供給させるために多量のドーピング処理を行うと、有機薄膜は金属的なものとなり、ソース・ドレイン開電流は大きく変調することができなかった(Synthetic Metals, 25年, 頁11-28, 1988年参照)。

即ち、従来のソース電極とドレイン電極間のチャネル形成領域に1種類の有機化合物だけを用いたFETにおいては、大きなON/OFF比を得ることと、大きなソース・ドレイン開電流を得ることとが両立し得なかった。

これに対して、第1図に示すように、ソース、ドレイン電極24、25間のチャネル領域に2種類の有機化合物26、27を用いると、キャリアーの走行部分(第1図における26)とキャリアーの供給部分(第1図における27)を分離する

ことができる。

つぎに、第1図に示すFETにおいて、有線化合物26がドーピング処理を施していない、又ドーピング処理を施していない。又ドーピング型の低いαー共役系分子或いは前述の低分子有機半導体からなる場合に、その動作を以下 c 記載等移動離体からなる場合に、その動作を以下 c に説明する。

いま、有機化合物26はドーピング処理を施していないか、或いはドーピング量が低いため、キャリアー数が少なく、ゲート電圧を印加しない時にはソース・ドレイン間電流は小さいが、ゲート電圧を印加した場合には、有機化合物26よりも多量にドーピング処理を施した有機化合物27から、有機化合物26にキャリアーが供給され、大きなソース・ドレイン間電流が流れ、即ち、ゲート電圧によってソース・ドレイン間電流が大きく変調され、

第2図はこの発明の電界効果トランジスタの実 施門2の断面図である。

第2回において、第1回と相違するのは、ゲート格録膜23上及びソース・ドレイン電極24,25上に、2種類の有機薄膜31,32からなる積層膜33を形成したことである。

ところで、第2図に示すFETに用いられる材料のうち、基板21、ゲート電極22、ゲート絶縁競23、ソース及びドレイン電極24、25の材料は、それぞれ前述した通りであり、その形成方法も前述した通りである。

そして、有機薄膜31、32の材料は、削迷した有機化合物26、27の材料とそれぞれ同じであり、またその作製方法も有機化合物26、27と同様に特に制限はなく、LB法、分子線エピタキシャル成長法、真空素替法、スパッタリング法、CVD法、プラズマ重合法、電解重合法、化学型合法、スピンコート法、キャスト法及びディッピング法等の各種の方法が用いられる。

ところで、第1図における有機化合物2.6。2

かつ大きなソース・ドレイン間電流が得られることになる。

この時、有機化合物27だけでソース・ドレイン間をつなぐ経路ができないようにする事が一般的である。ここで、混合層28中で有機化合物27が形成する粒子の大きさについて制限はなく、また混合層28の厚さについても特に制限はないが、前述の如く10μm以下が好ましい。

従って、第1図に示すように2種類の有機化合物26、27の混合層28によりFETのチャネル形成領域を形成したため、従来の1種類の有機化合物だけからなるFETに比べ、OFF時のソース・ドレイン関電流を小さくし、かつON時のソース・ドレイン関電流を大きくすることができ、即ちゲート電極22に印加した電圧によって、ソース・ドレイン関電液を大きく変割できるようになり、しかも大きなソース・ドレイン関電流を存ることができ、FETの特性を大幅に向上することができる。

(実施例2)

7と同様に、FETの特性上、有機薄膜31の電 導度よりも有機薄膜32の電導度を高くして用いる場合が多く、例えばドーピングを施していない、 又はドーピング量の低い x 一共役系高分子又は低 分子有機半導体を有機薄膜31に用い、この有機 再膜31よりも高度にドーピング処理を施した有 概薄膜31とは異なる x 一共役系高分子又は低分 子有機半導体、又は有機薄膜31よりも高い電導 度を有する電荷移動婚体等が有機薄膜32に用い られる。

さらに又、FETの特性上、有機薄膜31のイオン化ポテンシャルよりも有機薄膜32のイオン 化ポテンシャルの方が小さいことが望ましい。

なお、有機薄膜31及び32の膜厚に特に制限 はないが、実用上の観点から10μm以下が好ま しい。

以上のように、第1図に示す構成を有するFE Tは、従来の1種類の有機薄膜だけを用いたFE TよりもOFF時のソース・ドレイン関電流が小 さくなり、ON時のソース・ドレイン関電流が大 さくなる。

即ち、ゲート電極22に印加した電圧によって ソース・ドレイン間電流を大きく変調できるよう になり、しかも大きなソース・ドレイン間電流が 得られFETの特性が大幅に向上する。

さらに詳述すると、有機薄膜31がドーピング 処理を施していない、またはドーピング量の低い ェー共役系高分子或いは低分子有機半導体の薄膜 であり、有機薄膜32がドーピング処理を施した

給されるため、大きなソース・ドレイン間電流が 流れるものと考えられる。

即ち、ゲート電圧によってソース・ドレイン間 電流が大きく変調され、しかも大きなソース・ド レイン関電流が流れる。

(実施例3)

第3回はこの発明の電界効果トランジスタの実 範囲3の断面図である。

第3回において、第2回と相違するのは、第2 図における有機薄膜31と32との間に、他の異なる程類の有機薄膜34を設け、3種類の有機薄 ヌー共役系高分子又は上記低分子有機半導体或いは電荷移動体の薄膜であり、有機薄膜31よりも有機薄膜32の電導度が高い場合において、有機 薄膜31はドーピング処理を施していないか又は ドーピング量が低いため、殆どキャリアーを有さ ず、このため本来ならばゲート電圧を印加した時 に、ソース・ドレイン間に電圧を印加してもソー ス・ドレイン間電流は殆ど流れない。

しかし、有機薄膜32はドービング処理を施したまったの子有機準調性高分子又は低分子有機半導が表示を多り、から、から、ないは電荷移動機体の薄膜の印度によったが移り、である。が一ト電圧の中では、アールができる。では、アールができない。では、アールができない。では、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールでは、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を受け、アールの有機が表示を使います。

膜31、34、32からなる積層膜35を形成したことである。

このとき、基板21、ゲート電極22、ゲート 絶縁膜23、有機薄膜31、32、ソース電極2 4、ドレイン電極25に用いられる材料及びその 作製方法は、前述した第2図の例と同一、即5第 1図の例と同一である。

ところで、第2図の場合と同様に、FETの特性上、有機薄膜31の電導度よりも有機薄膜32の電導度を高くして用いる場合が多く、有機薄膜32の電力のイオン化ポテンシャルよりも有機薄膜32のイオン化ポテンシャルの方が小さいことが望ましく、これらの有機薄銭31及び32の膜厚は、第2図の場合と同様、実用上の観点から10μm以下が好ましい。

一方、有機存践34として用いる材料に特に制限はなく、キャリアーは選すがイオンやドーパント等はほとんど過さない機能を有しておればいずれの有機材料も使用可能であり、例えばポリエチレン、ポリエステル、ポリイミド、ポリフェニレ

ンスルフィド、ポリパラキシレン、ポリアクリロニトリル等の高分子の膜、有機低分子化合物の膜及び各種LB膜等が挙げられ、場合によっては充分に脱ドーピング処理した x 一共役系高分子を用いることも可能であり、勿論、これらの材料を2種類以上組合わせて用いても良い。

そして、この有級薄膜34もその作製方法としては特に制限はなく、有機薄膜31及び32と同じ作製方法を用いることができる。

なお、有機薄膜34の襲厚に特に制限はないが、 業子動作上5000人以下が好ましい。

ところで、第2図に示すFETも、OFF時のソース・ドレイン間電流が小さく、ON時のソース・ドレイン間電流が大きくなり、即ちゲート電圧によってソース・ドレイン間電流を大きなアース・ドレイン間電流をおいてきるようになり、しかも大きなソース・ドレスを関できるようになり、しかも大きなソース・ド大幅できるようになり、しかも大きなソース・ド大幅できる。

第3図において、例えば有機薄膜31がドーピ

しかし、第3図の構成においては、有機薄膜3 1 と32との間に、キャリアーは通すがイオンや ドーパント等をほとんど過さない有機薄膜34を 介在させてあるため、有機薄膜32から有機薄 31へのイオンやドーパント等の拡散を防ぐこと ができ、安定に動作するFETを得ることができる。

(実施例4)

ング処理を施していないか、又はドービング量の低い x 一共役系高分子或いは低分子有機半導を過剰に施した x 一共役系高分子又は低分子有機等時間に施した x 一共役系高分子又は低分子有機等時間 があい は電荷移動器 体の薄膜であり、有機薄膜 3 2 の電 準度が高く、しかが有限薄膜 3 4 が非常に薄い、キャリアーは過すがある。

一方、第2図においては、有複薄膜31が、ドーピング処理を施していないははドーピング処理を施して当分子或いは低分子有機や事が低いまったも、有機等膜32に含まれるないであったが低には、時間経過してものであったな薄膜31に位むにイオンやドーパント等が有機薄膜31にないですがあったな薄膜31にないですがあったができ、キャリアーのトラップとして働き、キャリアーのトラップとして働き、キャリアーのトラップとしてもの情にない。ドロローには、アローには、アローになった。

第4図はこの発明の電界効果トランジスタの実 施例4の新面図である。

第4回において、第1回と相連するのは、ゲート絶縁膜23上及びソース、ドレイン電腦24、25上に、2種類以上の単量体からなるπ一共役系プロック共重合体による半導体層41を形成したことである。

このとき、基板21、ゲート電極22、ゲート 絶縁機23、ソース電極24、ドレイン電極25 に用いられる材料及びその作製方法は、前述した 第1図の例と同一である。

つぎに、半導体隔41に用いられる2種類以上の単量体からなるェー共役系プロック共販合体の一例として単量体を A , B として次のような一般式

で表わされる2種類の単量体からなるものがあり、 ここでm,nはそれぞれ2以上の整数である。

そして避常、各プロック(A) B · (B) B の 少なくとも一方にドーピングが施される場合が多

特周平3-255669(10)

く、このとき各プロックー(A) II のイオン化ポテンシャルは異なり、ドーピングを施す場合、FETの特性上イオン化ポテンシャルの小さい方にドーピングが施される。尚、キャリアーが少なくともエー共役系プロック共重合体のイオン化ポテンシャルの小さいブロックに既に存在しているとき、いずれにもドーピングを施さなくてもよい場合がある。

また、半導体層41に用いられるπ- 共役系プロック共重合体は、単量体をA, B, Cとして

--(A) 1 (B) (C) n …②
の一般式で表わされる3種類の単量体からなるものであってもよい。ここで、1, m, n は 2 以上の整数である。

このとき、各プロック・(A) g、・(B) m、
・(C) mの少なくともひとつにドーピングが施されることが多く、このときイオン化ポテンシャルの小さいものから順にドーピングが施され、既にキャリアーが存在するとき、前述と同様いずれにもドーピングを施さなくてもよい場合がある。

ところで、一般式として

で扱わされる2種類の複素五具扇からなる ェー共役系プロック共型合体を例にとって、以下にその形成方法等について説明する。 なお以下に説明するのは、上述したうちの末端に活性甚をもつ異種の重合体どうしを化学型合法によりつなぐ方法である。

ここで③式巾、R₁ , R₂ , R₃ およびR₄ は ーH, アルキルは、アルコキシ茲の内の一種、X およびYはNR₅ , O, S, Se, Teの内の一 種、mならびにnは2以上の整数である。但し、 さらに、4種類以上の単量体からなるボー共役を 系で、ク共通合体の様子でも同様体の単単体のの場合につりたばポリアを発生して、例えばポリアをチレン、ポリジロール。ポリナオマン、ポリアコレンにポリアニン、ポリアン、ポリピレン、ポリアニレン、ポリアン、ポリアン、ポリアン、ポリアとというがあり、ポリアを構成する単独体が挙げられ、いずれも使用可能である。

また、半導体層41に用いる x 一共役系プロック共置合体を得る方法としては、特に制限はなく、例えばリピング重合法で単量体をポリマーに順に重合させる方法、末端に活性基を持つ重合体をまず合成し、その末端から別の単量体を重合させる方法、末端に活性基をもつ異種の重合体どうしをつなぐ方法等が挙げられ、いずれでもよい。

さらに、このように得られたメー共役系ブロッ

R₅ はーH、アルキル基、アルコキシ基。 フェニル基、 置換フェニル基の内の一種である。

まず、次の反応式の

$$mA = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ M & A \end{pmatrix} + mMg \longrightarrow mA = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ M & A \end{pmatrix} \longrightarrow mG$$

に示すように、テトラヒドロフラン又は触のエーテル系常液中で 2. 5位にハロゲンを付加した各複素互員なからなる単量体をマグネシウム (Mg)と反応させる。ここで、④式中の R₁ . R₂ , X . Y . m は前述の ②式と同じであり、 ④式中の A はハロゲンである。

つぎに、反応式

$$\mathsf{m}\mathsf{A} = \begin{pmatrix} \mathsf{R}_1 & \mathsf{R}_2 \\ \mathsf{X} \end{pmatrix} - \mathsf{M}\mathsf{g}\mathsf{A} \xrightarrow{\mathsf{M}_1 \mathsf{M}_2} \mathsf{A} + \begin{pmatrix} \mathsf{R}_1 & \mathsf{R}_2 \\ \mathsf{X} \end{pmatrix} - \mathsf{m}\mathsf{g}\mathsf{A} & \cdots & \bullet \end{pmatrix}$$

に示すように、NiCi2 、NiBr2 等のハロ ゲン化ニッケルあるいはジクロロ (2、2′ーピ ピリジン) ニッケル、ジブロモピス (トリフェニ ルフォスフィン) ニッケル、 1、5 ーシクロオ クタジインーピス (トリフェニルフォスフィン) ニッケル、ジクロロ (ジフェニルフォスフィノエ タン) ニッケル等のニッケル錯体などを触媒とし て用い、脱ハロゲン縮合を行って重合体を得る。

そして、 ⑤式の反応により得られた重合体を 2 種類以上混合し、

の反応式により、触棋を用いた脱ハロゲン縮合により、③式の一般式で表わされる x - 共役系プロック共近合体を得る。ただし、 x . y は整数である。

このとき、触媒には、前述した⑤式の反応に川いるものと同じものを使用でき、単独重合体の化学的製造法は、シンセティックメタルズ(Syn. Net als) 9巻、77~86頁、1984年およびブリテン オブ ケミカル ソサエティー オブ ジャパン(B

ピング。 (111)電気化学的ドーピング。 (1v)光開始ドーピング等の方法があり、後者ではイオン注入法があり、いずれでもよい。

ただし、ドーピングはイオン化ポテンシャルの低いものから成る部分のみを選択的に行うのがFETの特性上好ましく、例えば一般式③において、 ベA) の方が(B) よりもイオン化ポチンシャルが小さい場合には、前者に選択的にp型ドーピング処理が施される。

次に、第4関に示すFETの動作について説明 する。

動作機構については未だ不明の点が多いが、 a 一 共役系プロック共重合体の半導体膜 4 1 とゲート 絶縁機 2 3 の界面において、半導体膜 4 1 側に形成された空乏層の幅がゲート電腦 2 2 とソース電腦 2 4 との間にかけた電圧で制御され、実効的なキャリアーのチャネル断面積が変化するために、ソース電腦 2 4 とドレイン電極 2 5 の間のチャネルを流れる電流が変化すると考えられる。

また、低いイオン化ポテンシャル部に選択的に

ull-Chea.Soc.Japan.) 58巻、1497~1502頁に詳しく記載されており、x - 共役系プロック共重合体の合成にもこれら文献に記載のような化学的重合法を用いることができ、この化学重合法を用いることができ、この化学系プロック共重合体において側鎖が長額アルキル基、アルコキシーをで、多くの有機解別に可流であれば、このコート法、キャスト法、ディッピング法、バーコート法、ロールコート法等の簡便な及りによいによいでき、FETの作製プロセス上好ましい。

ところで、ヌー共役系プロック共重合体は、特にドーピング処理を施さなくてもキャリアーが存在している場合があり、電導度は低いものの、一般的には半導体としての性質を示すものは多いが、耐迷の如くFETの特性の向上のために、しばしばドーピング処理が行われ、このドーピングの方法には化学的方法と物理的方法があり(工業材料、54巻、第4号、55頁、1988年参照)、前者には

(i)気相からのドーピング。(ii)被相からのドー

D型ドーピングが施されている場合には、キャリアーが低いイオン化ポテンシャル部に蓄積されており、ゲート電極22、ソース電極24間にかける電圧により低イオン化ポテンシャル部からトランジスタのチャネル全体に供給されるキャリアー数が変化し、チャネルの電流変化量が増加するものと考えられる。

さらに、第5図を用いて動作原理を群述する。 ただし、同図中のC®C●はェー共役系プロック共重 合体を示しており、イオン化ポテンシャルの高い 構成単位はドープされにくく、逆にイオン化ポテ ンシャルの低い構成単位はドープされ易いため、 図中において○が未ドープ部、●がドープ部を表 わしている。

いま、第5図(a) に示すように、キャリアーは低いイオン化ポテンシャル部に、すなわち●のドープ部に局在しており、ゲート電圧VG=0Vのときには、半導体層41全体に亘ってドープ部、未ドープ部が存在し、ソース電極24とドレイン電極25の間を流れる電流は小さい。

特別平3-255669(12)

ところが、ゲート電圧 V G < 0 V のときには第5 図 (b) に示すように、 x − 共役系プロック共配合体の半導体膜 4 1 のゲート 絶縁膜 2 3 との界面に負の電位がかかるため、 ●のドーブ部に局在したキャリアーが界面に集まり、 界面にキャリアーが書積され、 界面のチャネル全体が p 型にドープ 状態となり、 ソース・ドレイン間電流は著しく増加する。

このように、半導体層41としてボー共役系プロック共重合体を用いることにより、前述した実施例1~3と同様に、ゲート電圧印加時にソース・ドレイン間電流を大きく変調でき、しかも大きなソース・ドレイン間電流を得ることができ、良好な特性のFETを提供することができる。

(実施例5)

さらに、実施例5として、第6図に示すように、 基板21上に2種類以上の単量体からなるπ一共 役系プロック共重合体による半導体層42を形成 し、その上にソース電極24、ドレイン電極25 を形成し、これらの上にゲート絶録膜23を形成

電極24, 25間のチャネル形成領域が形成されており、基板21, ゲート電極22, 絶縁機23, ソース及びドレイン電極24, 25, 半導体層4 4からなるFETを有する駆動部50Aが構成されている。

また、電極43上及び半事体層44上に液晶層45が形成され、液晶層45の上面の電極43の上方位置に透明電極46が形成され、液晶層45上及び透明電極43及び46には配向処理が進されており、電極43、液晶層45、透明電極46及びガラス板47により液晶表示部50Bが顕動される。

ここで、FETの各部の材料は、前述した実施 例1ないし4と同一のものが用いられ、その作製 方法も同一である。

ところで、FETのドレイン電腦25と接続された電腦43の材料は、充分な電導度を有し、液

し、ゲート絶縁膜23上にゲート電極22を形成 してもよく、前述した実施例4と同等の効果を得ることができる。

(実施例6)

第7 図はこの発明の液晶表示装置の実施例の断面図である。

国図に示すように、基板21の左半部の上面に ゲート電極22か形成され、基板21の上面全面 及びゲート電極22上にゲート 絶縁膜23が形成 され、この絶縁膜23の左半部の上面にソース電 極24及びドレイン電極25が形成され、 絶縁膜 23の右半部の上面に電極43が形成され、 この 電極43がドレイン電極25に接続されている。

さらに、ソース、ドレイン程極24、25上及びこれらの周辺の絶縁膜23上に、少なくとも2種類以上の有機化合物の混合層、又は少なくとも2種類以上の有機薄膜の積層膜、又は少なくとも2種類以上の単量体からなるボー共役系プロック共重合体のいずれかよりなる半導体層44が形成され、この半導体層44によりソース。ドレイン

品に不溶のものであれば何でもよく、例えば金、 白金、クロム、アルミニウム等の金属や腐敗化物、 酸化インジウム類酸化物(ITO)等の透明導電 材、或いは導電性を有する有機系高分子を用いて もよく、勿論これらの材料を2種類以上組合せて 用いてもよい。

また、透明電極46の材料は、爆酸化物、酸化インジウム、インジウム・組酸化物(ITO)等の透明導電材を用いるのが一般的であり、適度の透明度を育する導電性有機系高分子を用いてもよく、或いはこれらの材料を2種類以上組合わせて用いてもよい。

ただし、電極43及び46には、SIO2の料め蒸着又はラビング等の配向処理を施しておく必要がある。

さらに、液晶無45には、周知のようなゲスト・ホスト (GH)型液晶、ツイスト・ネマティック (TN)型液晶、スメクチック C相液晶等が用いられるが、基板21にガラスを用い、電極43に透明導電材を用いる場合は、基板21に個光板

を取り付けることによってコントラスト比を上げることができる。

また、偏光板付きガラス板47の幅光板は、偏 光するものであれば何でもよい。

つぎに、動作について説明する。

つぎに、ゲート電圧の印加を停止すると、ソース・ドレイン電板24.25間の抵抗が大きくなってFETがオフ状態となり、液晶筋45に電圧がかからなくなり、液晶表示部50Bの表示が消え、このようにゲート電圧の制御による取動部5

襲32上に、素子全体の保護を目的とした保護膜を設けてもよく、この場合保護膜には有機及び/ 又は無機の絶縁性材料が用いられる。

ところで、 p 型或いは n 型シリコンを、 第 4 図におけるゲート電極 2 2 と 基板 2 1 と に 兼用 してもよく、 この 場合には機能上基板 2 1 に 相当 する部分を省略することができる。 ただし、 この とき半導体層 4 1 に用いる z ー 共役系プロック 共 遺合体に比ペシリコンの体 額固有抵抗率が 小さい方が

8 AのFETのオン、オフにより、液晶表示部50 Bの駆動を制御することができる。

ところで、半導体層44か、前述したような2 種類の以上の有機化合物の混合膜、或いは2種類 以上の有機薄膜の積層膜からなる場合であっても、 前述と同様の動作により、ゲート電圧の制御によって被品表示部50Bの駆動を制御できる。

また、半導体層44がn型の特性を示す場合で あっても、同様にゲート電圧の制御によって液晶 表示部50Bの駆動を制御することができる。

従って、従来の1種類の有機化合物薄膜だけからなるFETを用いる場合に比べ、優れた性能を有する低価格の液晶表示装置を得ることができる。

なお、実施例1,2において、混合層28,額 脳膜33は、それぞれ3種類以上の有機化合物を 含むもの、3種類以上の有機薄膜からなるもので あってもよいのは勿論である。

また、実施例3において、積層膜を4種類以上で の有機薄膜により形成してもよい。

さらに、実施例2,3において、上層の有機群

好ましい。

また、実施例4.5において、各電極22.2 4.25には、専電性の有機系低分子化合物やオー共役系高分子を用いてもよい。

さらに、FETの使用目的により、第4図における基板21とゲート電極22とを、ステンレス板、銅板などの導電性の板によって兼用するようにしてもよい。

また、実施例4.5において、基板21及びゲート電極22をシリコンにより形成する場合には、ゲート絶縁膜23としてシリコンの無酸化法等によって得られる酸化シリコン膜を用いることもできる。

さらに、実施例6において、推極43をソース 電極24に直列接続してもよいのは言うまでもない。

(発明の効果)

以上のように、この発明の電界効果トランジス タによれば、チャネルが形成される領域を、少な くとも2種類以上の有機化合物の混合層、又は少

特開平3-255669(14)

なくとも2種類以上の有機薄膜の積層膜、又は少なくとも2種類以上の単量体からなるェー共役系プロック共重合体により形成したため、従来の1種類の有機化合物薄膜だけからなるFETに比べ、ゲートに印加する電圧によってソース・ドレイン関の電液を大きく変調させることができなソース・ドレイ間電液を流すことができ、良野な特性の電界効果トランジスタを提供することが可能となる。

さらに、このような電界効果トランジスタを被 品表示装置の駆動部に用いることによって、従来 の1種類の有機化合物薄膜からなる電界効果トラ ンジスタを用いる場合に比べ、優れた性能を有す る低価格の波晶表示装置を提供することができる。 4. 関節の簡単な説明

第1関はこの発明の電界効果トランジスタの実施例1の断面図、第2図ないし第4図はそれぞれこの発明の実施例2ないし実施例4の断面図、第5図(a).(b) は第4図の動作説明用の断面図、第6図はこの発明の実施例5の断面図、第7回はこ

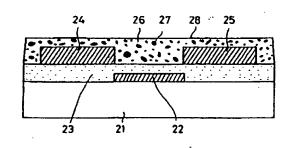
の発明の液晶表示装置の実施例の断面図、 第 8 図 及び 第 9 図はそれぞれ従来の 電界効果トランジス 夕の断面図、 第 1 0 図は 第 9 図の 構成の 各 ゲート 電圧におけるソース・ドレイン間電流 - ソース・ ドレイン 間電圧 特性 図である。

図において、22はゲート電極、23はゲート 絶録膜、24はソース電極、25はドレイン電極、 26,27は有機化合物、28は混合層、31, 32,34は有機薄膜、33,35は装層膜、4 1,42,44は半導体層、50Aは駆動部、5 0Bは波晶表示部である。

なお、各図中同一符号は同一または相当部分を 示す。

化理人 大岩蜡 雄

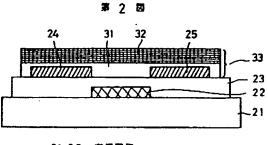
第 1 図



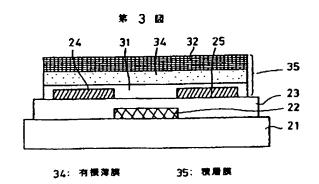
22: ゲート電源 24: ソース電信 26.27: 有機化合物

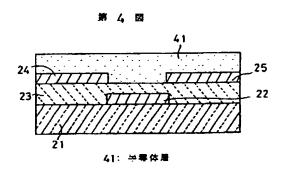
23: ゲート絶縁膜 25: ドレイン電程

28: 混合層

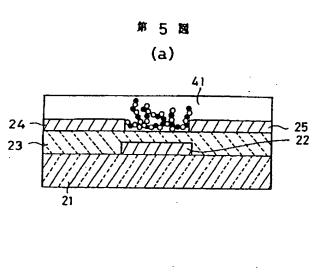


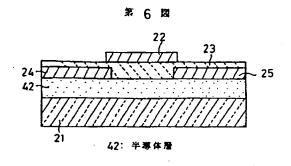
31,32: 有极穿顶 33: 復居族

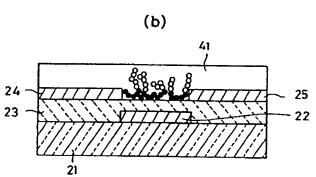


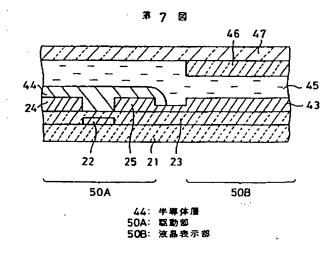


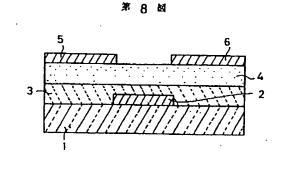
特開平3-255669(15)

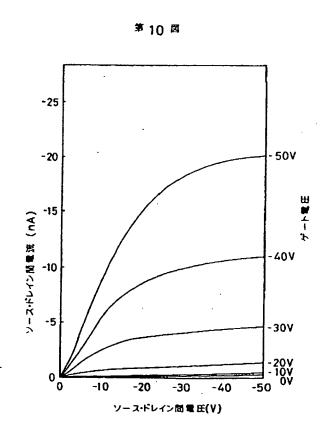


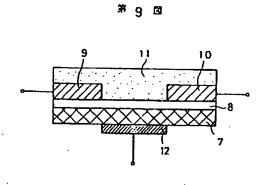












第1頁の続き

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 29/784

優先権主張

❷平1(1989)8月17日❷日本(JP)⑪特願 平1-211740

❷平 2(1990) 1 月29日 ❷日本(JP) ❷特顯 平2-19464

@発 明 者 英 治

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

73発 明者 肥 裕 至 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

Я

特許庁長官股

2-160629号



1.事件の表示 2. 発明の名称

> 電界効果トランジスタ及び鉄電界効果トランジスタ を用いた波晶表示装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所

名 称 (601) 三菱電機株式会社

代表者 志 枝 守 哉

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電線株式会社内

氏 名

(7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (連絡先03(213)3421特許部)



5. 補正の対象

明和書の「発明の詳細な説明の攤」

6. 横正の内容

明編書第23頁第9行の「電導移動錯休」 を、「電荷移動館体」に訂正する。

明細書第28頁第2行の「電荷移動体」 を、「電荷移動館体」に訂正する。

明和書第32頁第19行の「FBT」を、 「FET」に訂正する。

以上